ベイズ計測

岡田真人

東京大学 大学院新領域創成科学研究科



- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - -計測限界
- ・まとめ

自己紹介(理論物理)

- 大阪市立大学理学部物理学科 (1981 1985)
- 大阪大学大学院理学研究科物理専攻 (1985 1987)
 希土類元素の光励起スペクトルの理論
- ・ 三菱電機 (1987 1989)
 化合物半導体(半導体レーザー)の結晶成長
- ・大阪大学大学院基礎工学研究科生物工学(1989-1996)
- ・ JST ERATO 川人学習動態脳プロジェクト (1996 2001)
- ・理化学研究所 脳科学総合研究センター (2001‐04/06)
- 東京大学・大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻 (2004/07-)

共同研究者

- 片上 舜 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
- 永田 賢二 国立研究開発法人物質•材料研究機構
- 村岡 怜 東京大学 大学院新領域創成科学研究科
- 本武 陽一 一橋大学 大学院ソーシャル・データサイエ ンス教育研究推進センター
- 杉田 精司 東京大学 大学院理学系研究科

佐々木 岳彦 東京大学 大学院新領域創成科学研究科

SPring-8全ビームラインベイズ化計画

		情報と放射光研究者のマッチング	
● BL23SU JAEA 重元素科学 II (日本原子力研究開発機構)	JAEA 重元素科学 I BL22XU ●		り九日ッペノノンノ
● BL24XU 兵庫県ID (兵庫県)	医学・イメージング Ⅰ BL20B2 ★		
★ BL255U 駅A線回径方元 ◆ BL26B1 理研 構造ゲルⅠ	医学・イメージング II BL20XU ★	メスパウアー	
◆ <u>BL26B1</u> 理研 構造ゲノム II	産業利用 I BL19B2 ★		
★ BL27SU 軟X線光化学	理研 物理科学 Ⅱ BL19LXU ◆	BL35XU	尚出研字生+筒井
● BL28XU 先端蓄電池基盤技術開発	理研 物理科学 III BL17SU ◆		
★ <u>BL28B2</u> 白色X線回折 (京都大学)	サンビームBM BL16B2 ●	小	
◆ BL29XU 理研 物理科学 I	(注葉用等用C=ム)「ク建設利用共同体) サンビームID BL16XU ●	小円兪乱	
● BL31LEP レーザー電子光 II ・ 29 28 27 20 23 2	4 23 (産業用専用ビームライン建設利用共同体)		
(大阪大学核物理研究センター) 30 ◆ PI 22211 理研 ターゲットタンパク 31	21 21 21 21	BI 08B2	岡田研学生+桑太
◆ BL 32B2 施設開発BM	20 19 產業利用 II BL14B2 ★	BEGGBE	
	8 18 QST 極限量子ダイナミクス II BL14B1 ●	RI 10R2	
○ BL33LEP レーザー電子光	17 ↓ / 表面界面構造解析 BL13XU ★	DLIJDZ	
(大阪大学核物理研究センター)	16 NSRRC BM BL12B2		
★ BL35XU 非弾性・核共鳴散乱 / 36 ビームラインマ		XΔS測定	
◆ BL36XU 理研物質科学 Ⅱ 37 C ムノーインマ	14 (台湾 NSRRC)		
★ BL37XU 分光分析 38 ビームライン総数 : 62 ジ		RI 37XII	岡田研学生+水牧
◆ BL38B1 理研 構造生物学 I · 挿入光源(6 m) : 34	· (量) 科学及陽朝先開光開始。 高圧構造物性 BL10XU ★	DLJINO	画山则于王·小权
◆ BL38B2 施設診断ビームライン ・長直線部(30 m) : 4:	★ () 11// HAXPES BL09XU ★		
◆ BI 30YII 磁性材料 ● 偏向電磁石 : 24:	本(——) 10/ 兵庫県BM (兵庫県) BL08B2 ●	DLJAVO	
★ <u>BL40XU 高ノフツグス</u> → <u>BL40XU 高ノフツグス</u> 42	9/ 高エネルギー非弾性散乱 BL08W ★		
★ BL40B2	8/ 東京大学放射光アウトステーション物質科学 BL07LSU ●	ᆂᆎᅘᆣᄮᆞᄮ	~~日日
★ BL43IB 赤外物性	7 (東京大学) 6 施設開発ID BL 05XIL ▲	<u> </u>	「への展開
◆ BL43LXU 理研 量子ナノダイナミクス	4 5 高エネルギーX線回折 BL04B2 ★		
● BL44XU 生体超分子複合体構造解析	高温高圧 BL04B1 ★	中公司VDD	
(大阪大学蛋白質研究所)	フロンティアソフトマター開発産学連合 BL03XU ●	「「」「「」」、「」」	
◆ BL44B2 埋研 物質科子 1 → PL 45VII 推進作物党 III	(フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体)		
★ <u>BL45AU</u> 備這生物子 III → PL 46YU 産業利用 III	初木結晶幅這畔析 BL02B2 ★	DLUZDZ	一
▲ DL40AU 注本11/15 III ◆ DL 47YII マイクロCT	半相眼傳達時付 BL02BI ★ XAES BL01B1 ★		
		BL10XU	ㅋ ╨ ハッキ ㅋㅋ+
			ユーサー:公立人、東工人

赤色BLが共用BL(JASRI担当):計26本 全BL本数:62本

来年度には過半数をこえる予定



SPring 8

敬称略

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

ベイズ計測





ベイズ推論のご利益

・パラメータを確率分布として推定

- 推定精度を議論できる。

- ・従来手法の推定性能を改善できる可能性
 適切なモデル化によって推定性能改善
- ・モデル選択
 - モデルが候補の中からどれが適切なのか
- ・複数の計測データを同時評価
 - 推定精度向上の可能性



ベイズ計測の勉強の流れ

- 1. 線形回帰モデルy=ax+bのベイズ計測の解析 計算
- 2. 線形回帰モデルy=ax+bをレプリカ交換モンテ カルロ法で数値解析し、1の解析結果と同じ結果 が出ることを確認する
 - 汎用プログラム:次の片上さんの講演
- 3. ベイズ的スペクトル分解をレプリカ交換モンテ カルロ法で数値解析する
 - 汎用プログラム:次の片上さんの講演
- 4. 各自のテーマに入る。



- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ



傾きa: 系の線形応答、バネ定数、電気伝導度、誘電率、



p(a,b|Y)の推定(3/3) 1次元線形回帰では手で計算できる

1次元線形回帰

この二つの推定精度の違いを数学的に表現したい 準備として従来手法の最小二乗法

4.1 最小二乗法 (1/2)

$$E(a,b) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - (ax_i + b))^2$$

二乗誤差E(a,b)を最小にするようにパラメータをフィット(最小二乗法) $\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} x_i = 0$ とする場合 $E(a,b) = \frac{1}{2} \left(\overline{x^2} \left(a - \frac{\overline{xy}}{\overline{x^2}} \right)^2 + (b - \overline{y})^2 - \frac{\overline{xy}^2}{\overline{x^2}} - \overline{y}^2 + \overline{y^2} \right) \qquad a_0 = \frac{\overline{xy}}{\overline{x^2}} \quad b_0 = \overline{y}$ $=\mathcal{E}_a(a) + \mathcal{E}_b(b) + E(a_0, b_0) \ge E(a_0, b_0)$ y=ax+b data 平均: $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_i$, 分散: $\overline{x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^2$ > 0.0 $\overline{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i y_i$ 0.5 0.0 1.0 х

4.1 最小二乗法 (2/2)

$$E(a,b) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - (ax_i + b))^2 \qquad a_0 = \frac{\overline{xy}}{\overline{x^2}} \quad b_0 = \overline{y}$$
$$E(a,b) = \frac{1}{2} \left(\overline{x^2} \left(a - \frac{\overline{xy}}{\overline{x^2}} \right)^2 + (b - \overline{y})^2 - \frac{\overline{xy}^2}{\overline{x^2}} - \overline{y}^2 + \overline{y^2} \right)$$

$$E(a,b) = \mathcal{E}_a(a) + \mathcal{E}_b(b) + E(a_0,b_0) \ge E(a_0,b_0)$$

自然科学的視点からの ベイズ計測の解説(1/2)

この二つの違いを数学的に表現したい 傾き a と切片 b は同じだけど, ばらつきが違う

自然科学的視点からの
ベイズ計測の解説(2/2)
$$p(Y,a,b) = p(Y|a,b)p(a,b) = p(a,b|Y)p(Y)$$

(本イズの定理>
 $p(a,b|Y) = \frac{p(Y|a,b)p(a,b)}{p(Y)} \propto \exp(-nE(a,b))p(a,b)$

p(a,b|Y):事後確率。データが与えられたもとでの、パラメータの確率. p(a,b):事前確率。あらかじめ設定しておく必要がある。 これまで蓄積されてきた科学的知見

$$p(a,b|Y)の推定 (1/3)$$
1次元線形回帰では手で計算できる
 $y_i = ax_i + b + n_i$
 $p(n_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{n_i^2}{2\sigma^2}\right)$
 $p(n_i) = p(y_i|a,b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{(y_i - (ax_i + b))^2}{2\sigma^2}\right)$
 $p(Y|a,b) = \prod_{i=1}^{N} p(y_i|a,b)$
 $= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}\right)^N \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^{N}(y_i - (ax_i + b))^2}{2\sigma^2}\right)$
 $= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}\right)^N \exp\left(-\frac{N}{\sigma^2}E(a,b)\right)$

$$p(a,b|Y) = \frac{p(Y|a,b)p(a,b)}{p(Y)} \propto p(Y|a,b)$$

$$= \exp\left\{-\frac{N}{\sigma^2}\left(\mathcal{E}_a(a) + \mathcal{E}_b(b) + E(a_0,b_0)\right)\right\}$$

$$\propto \exp\left\{-\frac{N}{\sigma^2}\left(\mathcal{E}_a(a) + \mathcal{E}_b(b)\right)\right\}$$

$$= \exp\left\{-\frac{N\overline{x^2}}{2\sigma^2}(a-a_0)^2 + \frac{N}{2\sigma^2}(b-b_0)^2\right\}$$

p(a,b|Y)の推定(3/3) 1次元線形回帰では手で計算できる

ベイズ的モデル選択 y=axby=ax+bb?

より深い構造をさぐる: モデル選択

モデル選択
1. 欲しいのは
$$p(K|Y)$$

2. θ がないぞ
3. $p(K,\theta,Y)$ の存在を仮定
 $p(K,\theta,Y) = p(Y|\theta,K)p(K)$
 $p(Y|\theta,K) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|\theta) \propto \exp(-nE(\theta))$
4. 無駄な自由度の系統的消去:周辺化,分配関数
 $p(K,Y) = \int p(K,\theta,Y)d\theta$
 $p(K|Y) = \frac{p(Y|K)p(K)}{p(Y)} \propto p(K)\int \exp(-nE(\theta))p(\theta)d\theta$
 $F(K) = -\log\int \exp(-nE(\theta))p(\theta)d\theta$
自由エネルギーを最小にするモデルK を求める.

自由エネルギー y=ax by=ax+b?

$$F(K = 1) = N \left\{ \frac{1}{\sigma^2} E(a_0) + \frac{\log N}{2N} \right\}$$

$$K = 1 : y = ax$$

$$K = 2 : y = ax + b$$

$$F(K = 2) = N \left\{ \frac{1}{\sigma^2} E(a_0, b_0) + \frac{\log N}{N} \right\}$$

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

Nagata, Sugita and Okada, Bayesian spectral deconvolution with the exchange Monte Carlo method, *Neural Networks* 2012

スペクトル分解の定式化

ガウス関数(基底関数)の足し合わせにより、スペクトルデータを近似

二乗誤差を最小にするようにパラメータをフィット(最小二乗法)

$$E(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - f(x_i; \theta) \right)^2$$

28

誤差関数は局所解を持つ

ローカルミニマム

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

ベイズ計測

確率的定式化

出力は,入力からの応答とノイズの足し合わせにより生成

ベイズ推論:因果律を組み込んでデータ解析

$$p(Y,\theta) = p(Y|\theta)p(\theta) = p(\theta|Y)p(Y)$$
生成(因果律)

(の) (因果律)

(の) (因果律)

(の) (日)

 $p(\theta|Y) = \frac{p(Y|\theta)p(\theta)}{p(Y)} \propto \exp(-nE(\theta))p(\theta)$

 $p(\theta | Y)$:事後確率。データが与えられたもとでの、パラメータの確率.

p(heta):事前確率。あらかじめ設定しておく必要がある。 これまで蓄積されてきた科学的知見

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

K. Hukushima, K. Nemoto, J. Phys. Soc. Jpn. 65 (1996).

Nagata, Sugita and Okada, Bayesian spectral deconvolution with the exchange Monte Carlo method, *Neural Networks* 2012

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

Nagata, Sugita and Okada, Bayesian spectral deconvolution with the exchange Monte Carlo method, *Neural Networks* 2012

3

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

モデル選択
1. 欲しいのは
$$p(K|Y)$$

2. θ がないぞ
3. $p(K,\theta,Y)$ の存在を仮定
 $p(K,\theta,Y) = p(Y|\theta,K)p(K)$
 $p(Y|\theta,K) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|\theta) \propto \exp(-nE(\theta))$
4. 無駄な自由度の系統的消去: 周辺化, 分配関数
 $p(K,Y) = \int p(K,\theta,Y)d\theta$
 $p(K|Y) = \frac{p(Y|K)p(K)}{p(Y)} \propto p(K)\int \exp(-nE(\theta))p(\theta)d\theta$
 $F(K) = -\log\int \exp(-nE(\theta))p(\theta)d\theta$
自由エネルギーを最小にする個数 Kを求める.

自由エネルギーの数値的計算法 レプリカ交換法の性質を巧妙に使う

$$F = -\log \int \exp\left(-\frac{n}{\sigma^2}E(\theta)\right)p(\theta)d\theta$$

自由エネルギー:

以下のように、補助変数 β を導入する。 β :逆温度 $F_{\beta} = -\log \int \exp \left(-\frac{n}{\sigma^2} \beta E(\theta)\right) p(\theta) d\theta \left(F_{\beta=0} = 0\right)$

$$F = F_{\beta=1} = \int_{0}^{1} d\beta \frac{\partial F_{\beta}}{\partial \beta} \xrightarrow{t < \delta < 0} A \otimes (\sigma - \delta) = \delta$$

A 会 語 度でのエネルギー平均(すでにやってる)

Nagata, Sugita and Okada, Bayesian spectral deconvolution with the exchange Monte Carlo method, *Neural Networks* 2012

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

ベイズ推論の拡張性

光電子の量子性を考慮する(ポアソン分布)

■ 事後確率: $p(\theta|Y) = \frac{p(Y|\theta)p(\theta)}{p(Y)}$ $Y = \{y_i\}_{i=1}^n$ $p(\theta|Y) = \frac{1}{p(Y)} \exp\left(-\frac{n}{\sigma^2} E(\theta)\right) p(\theta)$ これまでの $E(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2$

 θ :ピーク位置など Y:観測スペクトル

$$E(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i \log f(x_i;\theta) + f(x_i;\theta) + \sum_{j=1}^{y_i} \log(j) \right)$$

に変更するだけ

ベイズ計測

ベイズ計測

ベイズ計測: ベイズ推論によって, ピーク位置のベイズ事後確率を計算

ベイズ計測

ベイズ計測: ベイズ推論によって, ピーク位置のベイズ事後確率を計算

ベイズ計測

ベイズ計測: ベイズ推論によって, ピーク位置のベイズ事後確率を計算 戦略目標: 計測限界を定量的に評価できる枠組みの提案

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかした。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

内容

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

アンケート

- スペクトルや画像データからフィッティングを行なっている
- そのフィッティングの際に、パラメータを手打ちで決めている。最急降下法などを使っているが、うまくいかない。
- フィッティング用のモデルが複数あって、事前にどれ
 を使うかを決めておかないといけない。
- ・S/Nが悪いデータや欠損データをなんとかしたい。
- ・複数計測の統合を行いたい。
- ・そのような方は、一度ベイズ計測をお試しください。

まとめ

- ・自己紹介と導入
- 1次元線形回帰y=ax+bのベイズ計測
- ・スペクトル分解
 - スペクトル分解の従来法
 - ベイズ計測
 - レプリカ交換モンテカルロ法
 - モデル選択
 - 計測限界
- ・まとめ

ベイズ計測の勉強の流れ

- 1. 線形回帰モデルy=ax+bのベイズ計測の解析 計算
- 2. 線形回帰モデルy=ax+bをレプリカ交換モンテ カルロ法で数値解析し、1の解析結果と同じ結果 が出ることを確認する
 - 汎用プログラム:次の片上さんの講演
- 3. ベイズ的スペクトル分解をレプリカ交換モンテ カルロ法で数値解析する
 - 汎用プログラム:次の片上さんの講演
- 4. 各自のテーマに入る。